

ИЗВЕСТИЯ  
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

Том 266

1976

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ  
АППАРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА ЭЦВМ

Н. П. БАЙДА

(Представлена научным семинаром кафедры вычислительной техники)

В [1] получены следующие формулы для расчета эффективности и достоверности аппаратурного контроля (АК) цифровых устройств (ЦУ):

$$\mathcal{E} = P(\bar{B}) \cdot \mathcal{E}_m + P(B) \cdot P(C/AB), \quad (1)$$

$$D_0 = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{C}/\bar{A})}{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{C}/\bar{A}) + P(A) - P(A) \cdot \mathcal{E}}, \quad (2)$$

$$D_1 = \frac{P(A) \cdot \mathcal{E}}{P(A) \cdot \mathcal{E} + P(\bar{A}) - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{C}/A)}, \quad (3)$$

где  $\mathcal{E}$  — вероятность обнаружения (исправления) ошибок, появившихся в основной схеме (ОС);

$P(\bar{B})$  — вероятность непоявления ошибок в схеме контроля (СК);

$\mathcal{E}_m$  — вероятность обнаружения (исправления) ошибки, появившейся в ОС, если СК исправна;

$P(B)$  — вероятность появления ошибок в СК;

$P(C/AB)$  — вероятность обнаружения (исправления) ошибок, появившихся одновременно в ОС и СК;

$P(A)$  и  $P(\bar{A})$  — соответственно вероятности появления (непоявления) ошибок в ОС;

$P(\bar{C}/\bar{A})$  — вероятность непоявления сигнала ошибки на выходе СК, если в ОС ошибок нет;

$D_0$  — достоверность отрицательного результата контроля (вероятность отсутствия неисправностей в ОС, если на выходе СК сигнала ошибки нет);

$D_1$  — достоверность положительного результата контроля (вероятность наличия неисправностей в ОС, если на выходе СК есть сигнал ошибки).

При определении количественных значений критериев  $\mathcal{E}$  и  $D_0$  величины  $P(B)$ ,  $P(A)$ ,  $P(\bar{B})$  и  $P(\bar{A})$  необходимо задавать в виде некоторых констант, исходя из статистического анализа данных по эксплуатации аналогичной аппаратуры или руководствуясь сведениями о предполагаемой интенсивности отказов и сбоев элементов принципиальной схемы.

Для статистического определения количественных показателей критериев  $\Theta$ ,  $D_0$  и  $D_1$  по данным натурных испытаний системы или путем цифрового моделирования необходимо предварительно вычислить следующие характеристики:

1. Эффективность метода контроля по обнаружению (исправлению) ошибок кратности  $j$ :

$$\Theta_{mj} = \frac{S_{oj}}{N_{oj}}, \quad (5)$$

где  $S_{oj}$  — количество различных ошибок  $j$ -й кратности в ОС, которые обнаруживаются (исправляются) контролем, если СК исправна;

$N_{oj}$  — количество всевозможных различных ошибок  $j$ -й кратности в ОС.

$$2. \quad \Theta_m = \frac{\sum_{j=1}^n P_{oj} \cdot \Theta_{mj}}{\sum_{j=1}^n P_{oj}}, \quad (6)$$

где  $P_{oj}$  — вероятность появления в ОС ошибок кратности  $j$ .

Практически можно ограничиться  $n=3$ , так как при пуассоновском потоке ошибок  $P_{on} \approx 0$  для  $n > 3$ .

3. Эффективность самоконтроля [1] по обнаружению (исправлению) ошибок кратности  $j$ :

$$\Theta_{camj} = \frac{S_{kj}}{N_{kj}}, \quad (7)$$

где  $S_{kj}$  — количество различных ошибок  $j$ -й кратности в СК, которые обнаруживаются (исправляются) контролем, если ОС исправна;

$N_{kj}$  — количество всевозможных различных ошибок кратности  $j$  в СК.

$$4. \quad \Theta_{cam} = \frac{\sum_{j=1}^n P_{kj} \cdot \Theta_{camj}}{\sum_{j=1}^n P_{kj}}, \quad (8)$$

где  $P_{kj}$  — вероятность появления в СК ошибок кратности  $j$ .

По аналогии с (6) можно ограничиться  $n=3$ .

5. Вероятность обнаружения (исправления) многократных ошибок кратности  $j$ , возникающих одновременно в ОС и СК:

$$P(C/AB)_j = \frac{S_{okj}}{N_{okj}}, \quad (9)$$

где  $S_{okj}$  и  $N_{okj}$  определяются по отношению к системе аналогично (5) и (7), причем  $j \geq 1$ .

$$6. \quad P(C/AB) = \frac{\sum_{j=1}^n P_{okj} \cdot P(C/AB)_j}{\sum_{j=1}^n P_{okj}}, \quad (10)$$

где  $P_{okj}$  — вероятность появления ошибок кратности  $j$ , возникающих одновременно в ОС и СК.

По аналогии с (6) можно ограничиться  $n=3$ .

$$7. \quad P(\bar{C}/\bar{A}) = P(\bar{B}) + P(B)(1 - \Theta_{cam}), \quad (11)$$

где  $\hat{\Theta}_{\text{сам}}^* = \Theta_{\text{сам}} \cdot K_c$ ,

а  $K_c$  — коэффициент, показывающий, какой процент ошибок в СК вызывает появление сигнала «отказ системы» [1].

Затем, подставляя (4—11) в (1—3), можно определить  $\hat{\Theta}$ ,  $D_o$  и  $D_1$  для  $j$ -го варианта схемы аппаратурного контроля конкретного цифрового устройства. Например, в [2] по предложенной методике были рассчитаны количественные значения критериев  $\hat{\Theta}$ ,  $D_o$  и  $D_1$  для дешифратора с АК путем моделирования его принципиальной схемы на ЦВМ М-220.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Н. П. Байдя. Эффективность и достоверность аппаратурного контроля цифровых устройств. «Известия ТПИ» (в печати).

2. Н. П. Байдя, В. И. Наплеков, А. Д. Чередов. Моделирование дешифратора с аппаратурным контролем на универсальной ЦВМ. Настоящий сборник.

---